# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

### FORMATION OF THIN FILM

Patent Number:

JP61063020

Publication date:

1986-04-01

Inventor(s):

HORIOKA KEIJI; others: 01

Applicant(s)::

AGENCY OF IND SCIENCE & TECHNOL

Requested Patent:

JP61063020

Application Number: JP19840183728 19840904

Priority Number(s):

IPC Classification: H01L21/205; H01L21/263; H01L21/31

EC Classification:

Equivalents:

JP1620559C, JP3006653B

#### **Abstract**

PURPOSE:To increase the speed and efficiency of deposition of a thin film as well as to contrive improvement in the quality of the film by a method wherein an adsorption accelerating agent having affinity with raw gas is used.

CONSTITUTION: A substrate 12, whereon a tetraethoxysilane (TEOS-CI) layer having affinity with raw gas (oxygen and chlorine) is coated in advance, is placed on the susceptor 13 located in a reaction chamber 11. Cl2, O2 and TEOS are introduced into the chamber 11 from gas introducing holes 14-16, the laser beam 19 sent from a laser beam source 18 is made to irradiate on the substrate 12 through a window 20, and an SiO2 film 21 is deposited on the substrate 12. As TEOS is used, the speed and efficiency of deposition and the quality of the thin film 21 can be improved.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

❷日本國特許庁(JP)

**⑪特許出顧公開** 

母公開特許公報(A)

昭61-63020

@int,Cl.⁴

出別記号

广内整理番号

母公開 昭和61年(1986)4月1日

H 01 L 21/205 21/263 21/31

7739-5F 7739-5F

審查請求 有

発明の数 1 (全5頁)

匈発明の名称 薄膜形成方法

②特 順 昭59-183728

學出 顧 昭59(1984)9月4日

砂発明 岩 堀 岡

母 记

川崎市幸区小向東芝町 1 番地 株式会社東芝総合研究所内 川崎市幸区小向東芝町 1 番地 株式会社東芝総合研究所内

#### 明 相 🕾

1、発明の名称 ...

双侧形成方法

- 2. 特許請求の範囲
- (1) 気相中の銀料ガスを哲性化し、化学気相度長により基項上に移鉄を地積させる解機形成方法において、体配原料ガスに対して複和性を有し、且つ該原料ガスより平衡素気圧が低い吸着促資素に対してあることを特性とする研想形成方法。
- ② 前記数号促進剤は、予め前記基度表面上所に 取いは性質されることを特徴とする特許要求の要 図第1項と収の難取形成方法。
- 6 前記を着促進剤は、前記基板表面上において パクーンニングされることを特徴とする特許研究 の親因第2項記載の函数形成方法。
- (4) 的記憶者促進別は、前記無利ガスに混入して 用いられることを特徴とする神野語求の絶距第 1 項記載の約数形成方法。
- (B) 前記既料ガスを簡性化するために、光照射線。 いは故者加熱等の手段を用いることを特徴とする

特許請求の範囲第1項記載の専設形成方法。

図 前足原料ガスとして、シラン、有機シラン類、水準化ゲルマニウム、有機ゲルマニウム域、本スフィン、ボラン、有機ボラン類、アルキルアルミニウム、アルキルカドミウム落等の金属化合物ガス、或いはこれらの混合ガスを用いることを特徴とする特許基本の範囲第1項記載の組細形成方法。

- (7) 前記版料ガスとして、前記金属化合物ガス収 いは混合ガスに少なくとも設済見いは産業を含む 複合ガスを用いることを特別とする特許請求の幻 団第8 実記収の難談形成方法。
- 図 前記数替配適用として、前記金属を合物ガス 気いは混合ガスのハロゲン誘導体を用いることを 特性とする特許回求の範囲第6項結束の存践形成 方法。
- 3. 発明の詳細な説明
- (発明の技術分野)

本発明は、化学気相収長法(CVD)により基板表面上に許校を成長させる物質形成方法に係わ

特別昭61~ 63020(2)

り、特に吸着促進期を用いた阿段形成方法に関す る。

#### (発明の技術的背景とその韓語点)

近年、即時形成方法の一つとしてCVD法が注目されている。このCVD法では、原料ガスを光見対点いは故智が多手段により別にし、分解。
の化学の化学技術により別にの物質を生成する。この不可見性物質が思想中では仮表面上に進程することにより研媒が形成されることが可能で、無限団路や太明電物等の半端体表面の製造には欠かすことのできない技術となっている。

ところで、CVDにおける化学反応は、気相中で非行する場合(以下気相反応と称する)と越近表面上で進行する場合(以下表面反応と称する)との2つに分けられる。気相反応の場合、生成物の一部は結復上に埋職するが、大部分は結気と共に系外に失われるので、単復速度及び推験効率が小さい。さらに、反に反応が終了して話性を失っ

た生成物が収得するために、基礎との密名性や設めないである。一方、表面反応の場合と、生物の大部分が基板上に維持さいものとなる。しないは、 建成及び維持効率共に大きいをのとなる。しなにないながら、CVDにおける基面反応は気がにないによっているにないによっていたが低したによいものであった。 して見ると御殿の推復遠位は遅いものであった。 (発明の目的)

本見明の目的は、表面反応の気相反応に対する 比率を上げることができ、神政の場合速度及び地 複効率の向上をはかり等、且つ民党の改辞をもは かり得る幕談形成方法を歴典することにある。 (PRO ###)

本鬼好の骨子は、原料ガスと数和性を育する必 管配進制を用い、気相反応に対する長面反応の比率を上げることにある。

即ち本発射は、気相中の原料ガスを最後化し、 化学気相減低により基框上に物態を埋積させる確 膜形成方法において、確認原料ガスに対して検和 後を有し、且つ咳嗽鉢ガスより平衡磁気圧が低い

吸者促進剤を予め益板上に促放するか、或いは上 配吸者促進剤を原料ガスに提入して用いるように した方法である。

#### (発酵の効果)

本発明によれば、吸着促進剤の作用により、 CVDにおける表面反応の気相反応に対する比率 を上げることができる。このため、従来と同じ条 件下(原料ガスの程度や速量等)であっても非識 の環構選度及び増積効率を上げることができる。 さらに、気相反応による増積が相対的に少なくな ることから、模質の向上をはかり得る等の効果が ある。

#### (発明の実施例)

以下、本発明の非額を国示の実施例によって説明する。

所 1 国は本発明の一実施例方法に使用した地 C V D 装置を示す機略研放図である。図中 1 1 は 反応容器であり、この容器 1 1 内には試料器板 1 2 を収置するサセプタ 1 3 が収容されている。 また、容器 1 1 にはガス塩入口 1 4 、15 、16 が設けられており、それぞれのガスな入口14.15,16から表示。場所、テトラエトキシンラン(TEOS)が容易11内にな入されるものとなっている。さらに、容器11にはガス排気口17が設けられており、このガス排気口17から上記容器11内に収入されたガスが排気されるものとなっている。

一方、容易11の上方には虚素ガスを解離するための光報18が配置されており、この光報18か配置されており、この光報18から発した光19は置20を介して容器11内に専光される。光感射により能能生成したで「、これを専光される。なお、上記光報19としては、例えばX8-C!エキシマレーザを用い、1秒間当80パルス、平均出力2W/aiで使用した。

次に、上記数数を用いた原格形成方法について 説明する。

まず、従来と同様に容器11内にTEOS. O2. Cl2 を回時に導入し、容器11内の全圧 カを100 [torr] として、レーザ光を設計した • . . .

特開昭 81-63020(3)

明合、第2回に示す如く基板12(例えばS」が 板)上には10~100【人/=in 】と比較的小 さな速度でSiOェ烈21が堆積した。これを SEM(地変型粒子板砂板)で展察したところ、 尿3回の写真に示す如く基板12上にSiOェの サ子が付替した状態であるのが刊る。このような 小さな堆積速度、劣器な形状しか得られないのは、 TEOSの世化反応が、基位表面上ではなしに、 主として気相中で進行するためである。

では、本発明を移は越収表面上に一旦吸せを 本剤を配便する方法を考えた。吸ぎ促進剤として は、TEOSと規和性が良く、TEOSより悪気 任の低いクロロエトキシトリエトキシラン頭 (TEOS-CIは、TEOSとCIzとの個合が ス中に光度的を行うことにより基度上に容易に埋 後することができる。

このようにして、基値12上に約100(入)のTEOS-C!面を配置した後、先と前様に容容11内にTEOS。Clz、Ozを導入し、レ

に改有されていることが明らかである。なお、上記の例では吸者促進剤としてTEOS-C!を用いたが、この代りにクロロメチルトリメチルシランを育配整度12上に連布しても関係の効果が得られることが奇異された。

第6回は他の実施例方法を以明するための工程 頭面図である。この実施例では、まず第6回(に。4) に示す如く基板11上にTEOS-CID22を 堆積した後、選択エッチングにより数符222 がはクーンニングした。次いで、先の実施所と同様に りて動映堆例を行ったところ、第6回(b)に示 す如くTEOS-CI 暦22の存在するところに のみSIO2 数21を厚く埋傷させることができ た。

このように、本意館例方法ではSIO2 脚2.1 の は 根 速度 由上の 効果に 加え、SIO2 脚2.1 の 選択 寛成 が 可做となる。

なお、本発現は上述した各実証例に協定される ものではない。例えば、前記を希促達剤はクロロ エトキシトリエトキシシラン類やクロロメチルト ーザ光を放射したとこう、必4区に示す如く SiO:取21の進航速度は双大600[人]となり、TEOS-CI圏がない場合と比較して約10節の環境速度が再られた。これは、TEOS-CI圏の存在により、表面反応の比率が増大したに能ならないと考えられる。

かくして本実施例方法によれば、TEOS-C「原を予め基板12上に堆積しておくことで、 気相反応に対する表面反応の比率を上げ、

S ( O z 以 2 1 の堆積速度及び堆積効率の大幅な 向上をはかり得る。 まらに、 気相反応により生成 され容割 1 1 外に体気される反応生成物が少なく なるので、 原料ガスの器質量を少なくすることが できる。 また、 気相反応による堆積が相対的に少 なくなることから、 数質の向上をはかり得る等の 利点がある。

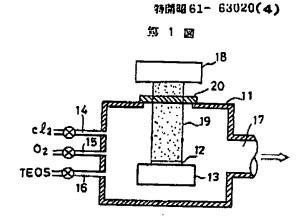
第5回は上記方法によって推想したSiO2 現をSEMにより観察したときの新衛組機を示す写真である。 独自体のストレスが大であるためクラックを生じているが、既は第3回と比較して非常

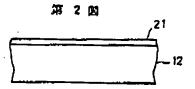
リメチルシラン類等の有機クロロシランに混るお のではなく、原科ガスと規范性を有し、且つ原料 「ガスよりも悪気圧の低いものであればよい。また、 較着促進剤の形成方法としては、堆積、塩布、そ の他を選査選択すればよい。さらに、基板上に扱 祖促進期を形成する代りに、原料ガスに収益の 料を導入するようにしてもよい。また、原料メ はT━━Sガスに何等歴史されるものではな 華板上に形成すべき鉄の種類にあじて調査企成 ばよい。例えば、TEOS以外の有性シラン質。 シラン、水素化ゲルマニウム、有限ゲルマニウム 項、ホスフィン。有些ホスフィン、ボラン。有機 ボラン葉、アルキルアルミニウム。アルキルカド ミウム類なの金紙化合物ガス、成いはこれらの品 合ガスを用いることができる。また、原料ガスを 循係化する手段としては、光度射の代りに放電ア ラスマを思いることも可能である。その他、本名 明の妻屋を逸観しない韓國で、雄々征形して実施 7 6 C & # 2 6 .

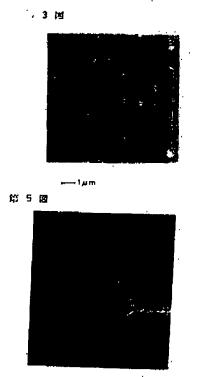
4. 図面の値形な説明

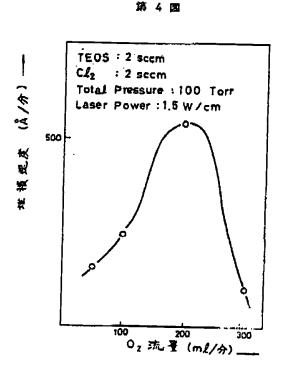
到1回は本名明の一次時間に使用した光化 V D 技能を示す既降原成間、第2回はS I O 2 股が地位された基礎を示す時間回見、第3回は基準を示す時間回見、第3回は基準の方法にある。 O 2 股を埋倒したときのS I O 2 股を埋倒したときのがは本数の方法を取り S I O 2 股を推断したとうのがはよりを示す では、第4回により S I O 2 股を推断したとのがはには強強を示すれた S I O 2 股の両面を表す 可能を取りための工程所可なと、第6回は他の表面的方法を説明するための工程所可のも。

11…反応容器、12…四位、13…サセプタ、14.15.16…ガス導入口、17…ガス排気口、78…光環、19…光、20…光環入窓、21…SiOz 膜、22…TEOS—CI居(吸









— 1µm

### 特開昭61- 63020(5)

第 6 図

